







III Всероссийская научно-техническая конференция

"ПРОБЛЕМЫ СВЧ ЭЛЕКТРОНИКИ им. В.А. СОЛНЦЕВА 2017"

Генеральный спонсор Keysight Technologies

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

III Всероссийская научно-техническая конференция

"ПРОБЛЕМЫ СВЧ ЭЛЕКТРОНИКИ им. В.А.Солнцева 2017"

8-9 ноября 2017 г. город Москва, ул. Таллинская, д.34

Рабочие языки конференции: русский, английский

III Всероссийская научно-техническая конференция "Проблемы СВЧ электроники им. В.А. Солнцева 2017" проводится Московским институтом электроники и математики им. А.Н.Тихонова Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" совместно с компанией Keysight Technologies при участии издательского дома "Медиа Паблишер".

Конференция посвящена фундаментальным и прикладным проблемам вакуумной и плазменной, твердотельной и полупроводниковой электроники СВЧ, рассматривавшимся в разных аспектах на заседаниях Всероссийского научного семинара "Проблемы электроники по методам СВЧ электроники" и Всероссийского научного семинара "Электродинамика периодических и нерегулярных структур", начиная с 1973 года.

На конференции будут заслушаны приглашенные обзорные доклады, оригинальные сообщения о новых результатах исследований и разработок в виде устных и стендовых докладов, а также предполагается обсуждение актуальных вопросов теории и технических аспектов разработки и применения вакуумных и плазменных, твердотельных и полупроводниковых приборов миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов.

В рамках конференции планируются выступления ведущих специалистов в области СВЧ электроники, представляющих высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты и предприятия, государственные и частные фирмы и компании.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

- Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ научный руководитель МИЭМ НИУ ВШЭ Крук Е.А.
- Научный совет РАН по релятивистской и сильноточной электронике председатель совета академик РАН Месяц Г.А.
 - Российское НТО радиотехники, электроники и связи им. А.С.Попова — руководитель секции "СВЧ-электроника" д.т.н., профессор Петров Д.М.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖЛЕНИЯ

- вакуумные и плазменные электронные СВЧ генераторы и усилители
- твердотельные и полупроводниковые приборы СВЧ
- специализированные электродинамические структуры

(замедляющие системы, метаматериалы, трансформаторы мод)

- пассивные СВЧ-устройства, антенны и фазированные антенные решетки
- технологии и материалы СВЧ электроники
- метрология и измерения на СВЧ
- применение приборов и устройств СВЧ электроники

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Черепенин В.А., чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., проф., г.н.с. ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Москва, председатель

Петелин М.И., проф., ИПФ РАН, Нижний Новгород, сопредседатель

Елизаров А.А., д.т.н., проф., деп. ЭИ, МИЭМ НИУ ВШЭ, Москва, сопредседатель

Аристархов Г.М., д.т.н., профессор, зав. кафедрой МТУСИ, Москва

Байков А.Ю., к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой МФЮА, Москва

Банков С.Е., д.т.н., г.н.с., ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Москва

Галдецкий А.В., к.ф.-м.н., ФГУП "НПП "Исток"", Фрязино

Гинзбург Н.С., д.ф.-м.н., проф., ИПФ РАН, Нижний Новгород

Григорьев А.Д., д.т.н., профессор, РТЭ, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", С.-Петербург

Климов К.Н., д.т.н., профессор, НПО "ЛЭМЗ", Москва

Морев С.П., д.ф.-м.н., ФГУП "НПП "Торий"", Москва

Мухин С.В., д.т.н., профессор, $M\Phi FOA$, Москва

Пчельников Ю.Н., д.т.н., профессор-консультант, NC, Cary, USA

Петров Д.М., д.т.н., профессор, руководитель секции "СВЧ электроника", РНТОРЭС им. А.С.Попова, Москва

Петров А.С., д.т.н., профессор, АО "НПО им. С.А. Лавочкина", Химки

Рыскин Н.М., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. СГУ им.Н.Г. Чернышевского, Саратов

Совлуков А.С., д.т.н., проф., г.н.с. ИПУ им. В.А.Трапезникова РАН, Москва

Сигов А.С.,

академик РАН, д.ф.-м.н., проф., президент МТУ-МИРЭА, Москва

Трубецков Д.И.

чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., проф., зав. каф. СГУ им.Н.Г.Чернышевского, Саратов

Царев В.А.

д.т.н., профессор, зав. каф. СГТУ им. Ю.А.Гагарина, Саратов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Елизаров А.А., д.т.н., профессор, департамент ЭИ, МИЭМ НИУ ВШЭ, Москва, председатель оргкомитета

Кравченко Н.П., к.т.н., доцент, департамент ЭИ, МИЭМ НИУ ВШЭ, Москва, зам. председателя оргкомитета

Назаров И.В., к.т.н., доцент, департамент ЭИ, МИЭМ НИУ ВШЭ, Москва, зам. председателя оргкомитета

Черепенин В.А., чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., проф., г.н.с. ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Москва

Каган М.Ю., чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., проф., науч. рук. департамента ЭИ, МИЭМ НИУ ВШЭ, Москва

Мозговой Ю.Д., д.т.н., профессор, департамент ЭИ, МИЭМ НИУ ВШЭ, Москва

Нефедов В.Н., д.т.н., профессор, департамент ЭИ, МИЭМ НИУ ВШЭ, Москва

Петелин М.И., профессор, ИПФ РАН, Нижний Новгород

Ревякина И.А., руководитель направления по работе с вузами, Keysight Technologies

Хриткин С.А., к.т.н., доцент, департамент ЭИ, МИЭМ НИУ ВШЭ, Москва

Дорошкевич О.В., координатор по организационным вопросам, ИД "Медиа-Паблишер", Москва

Дымкова С.С., координатор программы публикаций конференции, ИД "Медиа-Паблишер", Москва

1-й день, 8 ноября

9-00 Регистрация участников конференции

10-00 Открытие конференции

Научный руководитель МИЭМ НИУ ВШЭ профессор *Крук Е.А.*

Председатель Орг. комитета профессор Елизаров А.А.

Пленарные доклады

10-20 Кравченко Н.П.

Основные этапы и направления научной деятельности В.А. Солнцева

10-40 Трубецков Д.И., Титов А.В., Фунтов А.А.

Волновой метод Овчарова-Солнцева в теории нетрадиционных СВЧ приборов

11-00 *Калинин О.* (KeySight Technologies)

Архитектура векторных анализаторов сигналов и ее оптимизация для программной обработки современных сигналов

11-30 КОФЕ-БРЕЙК

12-00 Бенедик А.И., Каретникова Т.А., Рожнев А.Г., Рыскин Н.М., Стародубов А.В., Торгашов Р.А., Торгашов Г.В. Исследование и разработка приборов О-типа миллиметрово

Исследование и разработка приборов О-типа миллиметрового диапазона с ленточным электронным пучком

12-20 Якунин А.Н., Абаньшин Н.П., Аветисян Ю.А., Акчурин Г.Г., Акчурин Г. Г., Логинов А.П., Морев С.П., Мосияш Д.С.

Перспективы повышения плотности тока долговечного автоэмиссионного узла на основе планарной углеродной наноструктуры для ЭВП СВЧ

12-40 Царев В.А., Нестеров Д.А.

Перспективы применения двухзазорных квазифрактальных резонаторов в мощных многолучевых клистронах с предельно высоким КПД

13-00 Елизаров А.А., Кухаренко А.С.

Современное исследование микроволновых частотноселективных устройств на основе периодических замедляющих структур и метаматериалов

13-20 *Бежко М.* (KeySight Technologies)

Повышение точности измерения коэффициента шума активных устройств

14-00 ОБЕД

- 15-00-16-00. Устные доклады, секция "Вакуумные и плазменные электронные СВЧ генераторы и усилители"
- 15-00 Абаньшин Н.П., Якунин А.Н., Аветисян Ю.А., Акчурин Г.Г., Акчурин Г.Г., Логинов А. П., Мосияш Д.С. О механизме стабилизации авто- и фотоэмиссии катода, покрытого наноразмерной пленкой алмазоподобного углерода
- **15-15 Байбурин В.Б., Хусаинов Т.Ш., Розов А.С.** Расчет электрических полей и электронных траекторий в приборах М-типа с учетом несоосности катода и анода
- **15-30 Емельянов В.В., Рыскин Н.М., Емельянова Ю.П.** Теоретическое и экспериментальное исследование синхронизации ЛБВ-генератора с внешней обратной связью
- **15-45** Адилова А.Б., Герасимова С.А., Рыскин Н.М. Исследование взаимной синхронизации связанных гиротронов в режиме жесткого возбуждения
- 16-00 Терентюк А.Г., Рыскин Н.М., Рожнев А.Г. Моделирование ЛБВ с замедляющей системой типа "петляющий волновод" на основе нестационарной дискретной теории
- 16-15-17-00. Устные доклады, секция "Специализированные электродинамические структуры (замедляющие системы, метаматериалы, трансформаторы мод)"

16-15 *Кухаренко А.С., Елизаров А.А.* Исследование широкополосного метаматериала на основе микрополосковой меандр-линии с щелевым экраном

16-30 *Малинова О.Е., Сидорова Т.В., Назаров И.В., Елизаров А.А.* Моделирование волноводной нагрузки с торцевой стенкой из грибовидного метаматериала

16-45 Савина Н.С.

Анализ замедляющей системы типа "коаксиальная ребристая линия" и разработка СВЧ устройств на ее основе

17-00 *Каравашкина В.Н., Елизаров А.А., Шаймарданов Р.В.* Исследование возможностей применения микроволнового излучателя на основе коаксиального ребристого стержня

17-15-17-45. Устные доклады, секция "Применение приборов и устройств СВЧ электроники"

17-15 *Хабитуева Е.И.* Широкополосный СВЧ генератор, управляемый напряжением

17-30 Лаврухин И.Р.

Анализ и моделирование протокола радиочастотной идентификации транспортных средств на автодорогах

2-й день, 9 ноября

Пленарные доклады

10-00 *Байков А.Ю., Байкова О.А.*О возможности достижения предельных значений КПД клистронов на основе COM-, COM2- и CSM- группирования

- **10-20** *Аверкиев Д.В., Григорьев А. Д., Киреев А.Г., Серегина Е. Р.* Усилительный клистрон W-диапазона с ленточным пучком
- **10-40** *Мирошниченко А.Ю., Царев В.А., Акафьева Н.А.* Исследование электродинамических параметров двухзазорного резонатора с индуктивными квазифрактальными элементами на керамической подложке

- **11-00** *Афанасьев П.О., Акопов А.А., Лерер А.М., Мануилов М.Б.* Аналитическое решение задачи дифракции электромагнитной волны на многослойном диэлектрическом шаре
- **11-20** *Банков С.Е., Дупленкова М.Д.* Деполяризация излучения в решетках антенн Вивальди
- **11-40** *Аристархов Г. М., Звездинов Н. В.*Высокоизбирательные микрополосковые фильтры на основе структур с ограниченным числом резонаторов. Новые принципы построения

12-00 КОФЕ-БРЕЙК

12-40 Мозговой Ю.Д., Хриткин С.А.

Излучение пространственно развитого многолучевого генератора на потоках электронных осцилляторов при электростатической фокусировке

13-00 Савин А.Н., Накрап И.А.

Комплексный подход при параллельном использовании различных методов исследования ЭДХ волноведущих структур

13-20 Лункин Б.В., Криксунова Н.А.

Радиочастотный зонд и алгоритм измерения параметров трехслойных сред

13-40 Фатеев В.Я.

Погрешности цифрового измерения резонансной частоты методом сканирования

- 14-00 ОБЕД
- 15-00-16-15. Устные доклады, секция "Вакуумные и плазменные электронные СВЧ генераторы и усилители"
- **15-00** *Кравченко Н.П., Касаткин А. Д., Пресняков С.А., Мухин С.В.* Проектирование пучково-плазменной ЛБВ на основе программного комплекса "VEGA"

15-15 Накрап И.А., Савин А.Н.

Анализ возможности использования резонаторного и щелевого типов волн в ЛБВ на ЦСР с обращенной щелевой модой

15-30 Хриткин С.А., Мозговой Ю.Д., Евдокимов Ю.В.

Двулучевое взаимодействие волн пространственного заряда попутных электронных потоков в гладком волноводе

15-45 *Ефремова М.В., Иванов И.М., Скрипкин Н.И., Шмелев А.В.* Стабилизация частоты импульсных магнетронов W- диапазона

16-00 Ефремова М.В., Морев С.П.

Приближенное решение уравнения Лапласа для нахождения распределения магнитного поля в концевых ячейках МПФС с магнитомягкими вставками

16-15-17-15. Устные доклады, секция "Пассивные СВЧ-устройства, антенны и фазированные антенные решетки"

16-15 Григорьев А.Д., Джалилов Б.О.

Адаптивная антенна для мобильной связи четвертого поколения

16-30 Аристархов Г.М., Аринин О.В.

Сравнительный анализ четырехрезонаторных микрополосковых фильтров различных типов в базисе распределенно-сосредоточенных структур

16-45 Нестеренко А.Н.

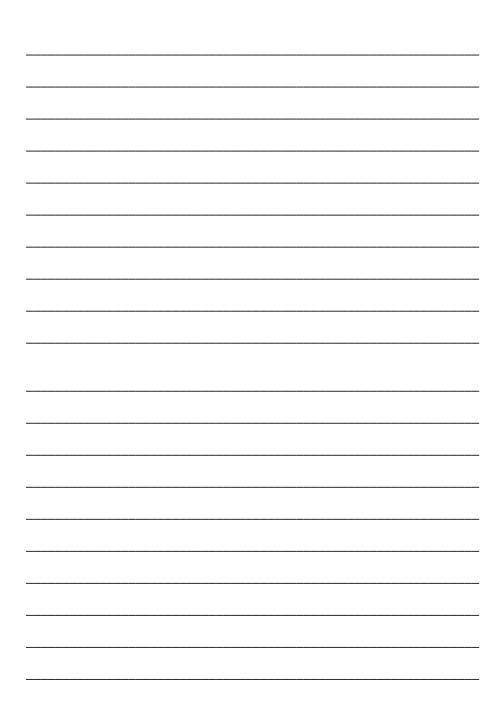
Исследование направленности антенн с различными конфигурациями микрополосковой меандр-линии

17-00 *Годин А.С., Степанов Е.И., Мацаян М.С., Климов К.Н.* Электрически малые излучатели для перспективных систем РЛС

17-15 Дризе А.Д., Перфильев В.В.

Численное электродинамическое моделирование зеркальной антенны

17-30 Закрытие конференции



Настроены, поверены и готовы к работе





Ваши технические системы, критически важные для решения ответственных задач, должны обеспечивать безотказную работу в любых условиях. Именно поэтому сервисный центр Keysight получил аккредитацию на право поверки средств измерений и готов обеспечивать техническое обслуживание приборов под марками Keysight, Agilent и HP.

Оригинальные запчасти, автоматизированные тестовые системы, программное обеспечение для проведения калибровки и настройки, опытный персонал - все это позволяет выполнять весь набор тестов в соответствии с требованиями завода-изготовителя максимально качественно и в сжатые сроки. Будьте уверены в точности ваших измерений!

Подробнее: www.keysight.com/find/Poverka

Тел.: 8 800 500 9286



Unlocking Measurement Insights

Обеспечьте высокую эксплуатационную готовность ваших систем.





Эффективность Ваших технических систем, критически важных для решения ответственных задач, измеряется их работоспособостью — и мы знаем, как повысить эксплуатационную готовность ваших систем. Именно поэтому сервисный центр Keysight получил аккредитацию на право поверки средств измерений и готов обеспечивать техническое обслуживание приборов под марками Keysight, Agilent и НР в минимально короткие сроки.

Оригинальные запчасти, автоматизированные тестовые системы, программное обеспечение для проведения калибровки и настройки, опытный персонал — всё это позволяет с требованиями завода-изготовителя максимально качественно и в сжатые сроки. Будьте уверены в точности ваших измерений!

Подробнее: www.keysight.com/find/Poverka Тел.: 8 800 500 9286



Unlocking Measurement Insights

© Keysight Technologies, Inc. 20